Se	arch	Notes	



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/824,669	MARKS ET AL.
Examiner	Art Unit

3661

/Yonel Beaulieu/

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
701	200-202	7/6/2007	YB	
	207-208			
	213-215			
342	357.06			
	357.12			
	357.01			
	357.08			
	357.07			
340	988			
·-				
		÷		

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
Note Int	t. Search	7/6/2007	YB

SEARCH (INCLUDING SEA		<b>'</b> )
	DATE	EXMR
1		
WEST+Int.+Fwd/Bwd	7/6/2007	YB
	*	
		,
	4i	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		